



Дата проведения: **28-29 ноября 2013** года

Место проведения: **г. Москва**, Конгресс-центр МТУСИ,

Адрес: Москва, ул. Авиамоторная, дом 8а

Конференция посвящена современным измерительным и информационным технологиям для построения автоматизированных систем тестирования, управления и мониторинга.

Традиционно конференция соберет более 500 руководителей предприятий, инженеров, профессоров и научных сотрудников со всей России, стран СНГ и Балтии.

Конференция проходит 2 дня. Специалисты компании National Instruments и партнеры альянса расскажут о новых технологиях и новинках модульных приборов за прошедший год, а также лучших решениях и самых интересных реализованных задачах. На конференции будут представлены устные и стендовые доклады, посвященные вопросам применения технологий National Instruments в различных отраслях промышленности, науке и образования.

В рамках конференции пройдет ряд мероприятий:

- пленарные заседания;
- технические саммиты;
- секционные устные и стендовые доклады;
- мастер-классы;
- круглый стол «Образовательные центры National Instruments»;
- выставка оборудования;
- ярмарка вакансий;
- церемония награждения

Для участия в конференции необходимо **зарегистрироваться** на сайте!

Более подробную информацию о конференции Вы можете найти на: <http://russia.ni.com/nidays>

По всем вопросам обращайтесь по телефону **+7 (495) 783-68-51** или по электронной почте conference.russia@ni.com